



操作说明

一、熟悉您的测厚仪



二、操作您的测厚仪

【2.1 时间设置】

- 按电源键 开机，开机后如需调整时间，请按 M 键，然后再按 键进入日期调节状态（月-日-年 时：分），此时在时间“时”下面出现一横线光标。如图(2-1)；
- 然后按 调节键 和 键修改“时”；
- “时”调节完成后按 键后，横线光标将移至下一位“分”，按 和 键修改“分”；
- 如上操作，依次调整“月”、“日”、“年”完成后，按 返回 提示 项下 键后，即可完成；

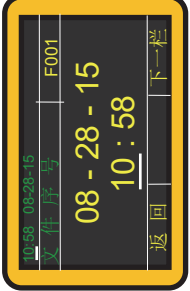
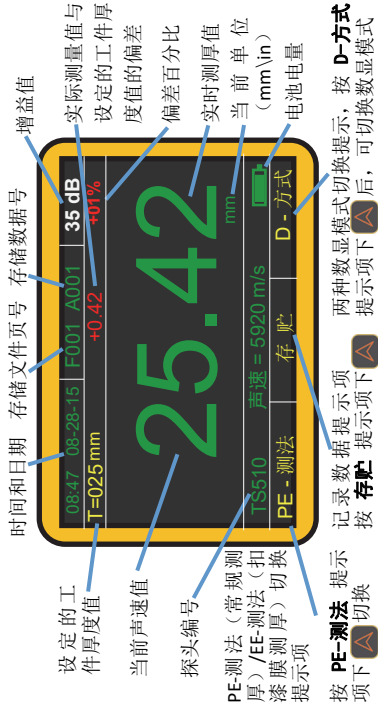


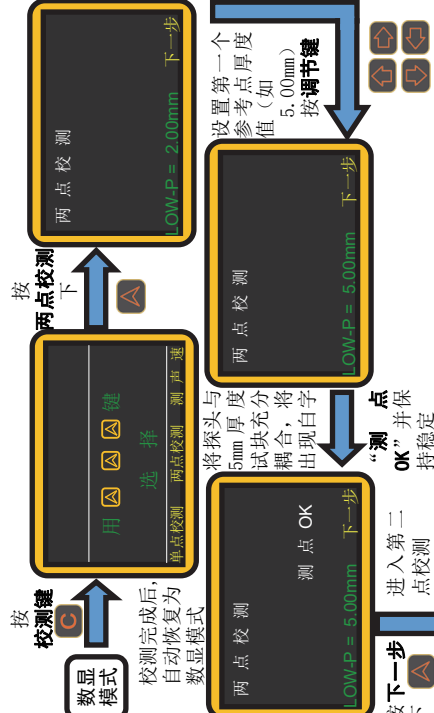
图 (2-1)

【2.2 数显模式介绍】

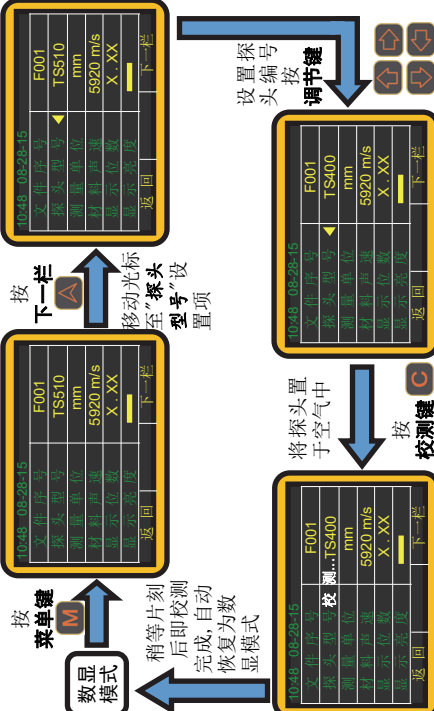
在日期时间调节完成后，按 返回 提示项下 键后即可进入系统：



2.4.2 两点校测 (相同材质的两个已知厚度作为参考点校测)

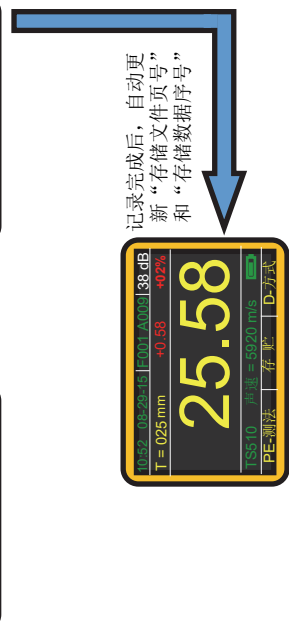
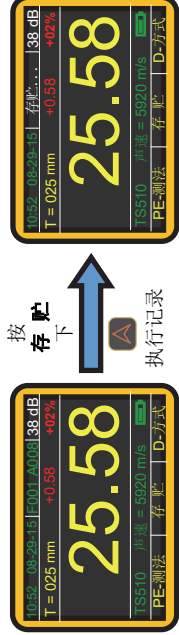


2.4.4 空气归零 (确保探头晶片干净, 无油渍)



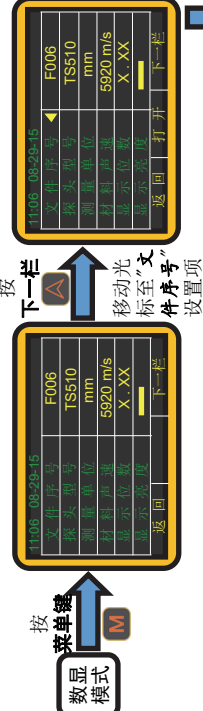
【2.5 记录数据】

在测量过程中，如果有有效的测厚数据需要记录，请按 存储 提示项下 键后，“存储文件页号”和“存储数据序号”变成白字，记录完成后即显示更新的“存储文件页号”和“存储数据序号”表示测厚数据记录成功。



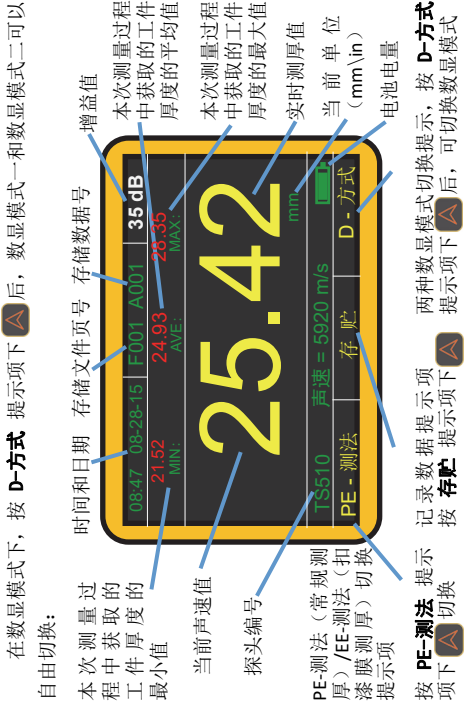
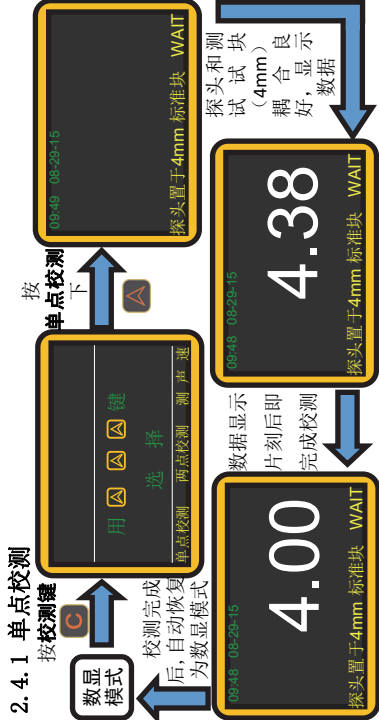
【2.6 查看回放数据】

2.6.1 查看回放数据



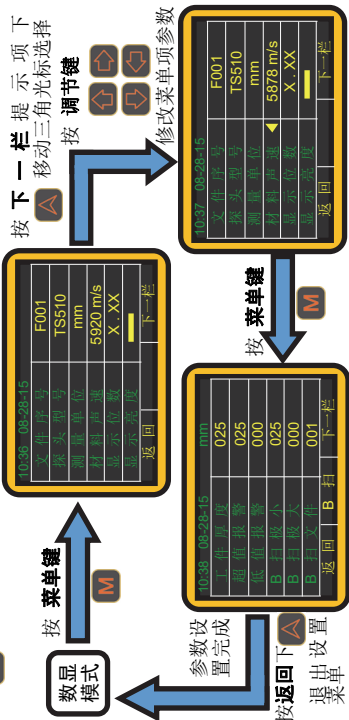
【2.4 校测探头】

在数显模式下，按 校测键 后即可进入选择调校模式。



【2.3 菜单介绍】

在A显或数显模式下，按 菜单键 后即可进入菜单模式，按 下一栏 提示项下 键后，即可移动三角光标，选择菜单项进行调节。菜单项分为两项，按 菜单键 后即可自由切换。



2.4.3 声速校测 (已知厚度测声速)

